

Chapitres d'ouvrages

Rémita H., **Rémita S.**, Metal clusters and nanomaterials: contribution of radiation chemistry, in *Recent trends in Radiation Chemistry*, Ed. World Scientific Publishing Company (WSPC), Singapore, 2009

Platzer N., **Dallery L.**, Résonance Magnétique Nucléaire - Aspects théoriques Techniques de l'ingénieur, 2006, P 2880 (1-24) Techniques d'analyses

Haidar Y., Berguiga L., De Fornel F., Salomon L., Gouronnec A., **Zerrouki C.**, Pinot P, Utilisation des microscopies en champ proche pour la caractérisation de surfaces de faible rugosité : application à l'étude de la fiabilité de composants, Instrumentation, Mesure, Métrologie, Vol. 5, pp. 201-238, Edition Hermes-Lavoisier Paris 2005

Zerrouki C., Pendrill L., Bennett J. M., Haidar Y., De Fornel F., Pinot P., Investigation of the surface roughness of mass standards, in *Nanoscale Calibration Standards and Methods*,. pp 424-433, Edition Wiley-VCH, Berlin 2005.

<https://genie-analytique.cnam.fr/chapitres-d-ouvrages-210866.kjsp?RH=Ga+diffusion>